DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat (c) 2002 EPO. All rts. reserv.

10467389

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 4104441 A2 19920406 <No. of Patents: 002> ION SOURCE PROVIDED WITH MAS SEPARATION MECHANISM (English)

Patent Assignee: NISSIN ELECTRIC CO LTD

Author (Inventor): TANJIYOU MASAYASU; NAKAZATO HIROSHI

IPC: *H01J-037/05; H01J-027/08; H01J-027/16; H01J-037/08; H01J-037/30;

H01J-049/12; H01J-049/48

Derwent WPI Acc No: G 92-164042 JAPIO Reference No: 160344E000005

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 4104441 A2 19920406 JP 90220573 Α 19900821 (BASIC)

JP 3096985 B2 20001010 JP 90220573 Α 19900821

Priority Data (No, Kind, Date): JP 90220573 A 19900821 DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03739341

Image available

ION SOURCE PROVIDED WITH MAS SEPARATION MECHANISM

PUB. NO.:

04-104441 [JP 4104441 A]

PUBLISHED:

April 06, 1992 (19920406)

INVENTOR(s): TANJIYOU MASAYASU

NAKAZATO HIROSHI

APPLICANT(s): NISSIN ELECTRIC CO LTD [000394] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

02-220573 [JP 90220573]

FILED:

August 21, 1990 (19900821)

INTL CLASS:

[5] H01J-037/05; H01J-027/08; H01J-027/16; H01J-037/08;

H01J-037/30; H01J-049/12; H01J-049/48

JAPIO CLASS: 42.3 (ELECTRONICS -- Electron Tubes); 41.3 (MATERIALS --

Semiconductors); 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R003 (ELECTRON BEAM); R004 (PLASMA); R011 (LIQUID CRYSTALS); R100 (ELECTRONIC MATERIALS -- Ion Implantation)

JOURNAL:

Section: E, Section No. 1239, Vol. 16, No. 344, Pg. 5, July

24, 1992 (19920724)

ABSTRACT

PURPOSE: To prevent impurity ions from mixing in by providing all ion passage holes of a leader electrode with a Wien filter to pass only ions having a desired mass through the through holes of art acceleration electrode in the rear.

CONSTITUTION: Four sheets of electrode boards are arranged in the sequence of a plasma electrode, a leader electrode 2, an acceleration electrode 3 and a grounding electrode 4 in the order of being near a chamber. Thereon, a large number ion through holes 6, 7, 8, 9 formed in the same line are digged. Only ions going straight on in the direction of a z-axis can pass through the through holes of these electrode board. A Wien filter 5 is provided around the through hole 7 of the leader electrode 2. The Wien filter 5 consists of time permanent magnets 20, 21 arranged so that heteropoles may face on the diameter of the hole 7 and the parallel electrode boards 22, 23. The magnets 20, 21 are square magnets whose magnetization directions are orthogonal to a normal set up on the electrode boards 22, 23. Thereby, mass separation can be made by the small electric and magnetic field.

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-104441

©Int. Cl. 5 H 01 J 37/05 27/08 27/16 37/08 37/30 49/12 49/48	識別記号 A	庁内整理番号 9069-5E 7247-5E 7247-5E 9069-5E 9069-5E 7247-5E 7247-5E	❸公開	平成4年(1992)4月6日
		and a common of		

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

図発明の名称 質量分離機構を備えたイオン源

> ②)特 願 平2-220573

22出 願 平2(1990)8月21日

⑩発 明 者 丹 上 京都府京都市右京区梅津高畝町47番地 日新電機株式会社 正 安

⑫発 里 京都府京都市右京区梅津高畝町47番地 日新電機株式会社 宏

勿出 願 人 日新電機株式会社 京都府京都市右京区梅津高畝町47番地

個代 理 人 弁理士 川瀬 茂樹

ΗЛ

1.発明の名称

質量分離機構を備えたイオン概

2.特許謝求の範囲

耳空に引くことができ原料ガスを導入し放電に よってこれを励起しプラズマとするイオングチャ ンパと、イオン源チャンパからイオンピームを引 き出し加速するためにイオン源チャンパの出口に 設けられイオン通し穴が面と直角な方向に一致す るように穿たれた多孔電極板よりなるプラズマ電 極、引出電極、加速電極、接地電極とを含み、引 出電極の全てのイオン通し穴に、対向磁石と対向 配極とよりなり静磁場と電界とが互いに直交しィ オンビームにも直交するようにしたウイーンフィ ルタを設け、引出電概のイオン通し穴を通過した イオンのうち所望の質量のイオンのみがそれより 後方の加速電極の通し穴を通過することができる ようにした事を特徴とする質量分離機構を備えた イオン顔。

3.発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

この発明は質量分離機構を備えた而イオン型の イオン顔に関する。

【従来の技術】

イオン額は真空容器に導入されたガスをプラズ マ化しイオンビームとして取り出すものである。

半導体、液晶用 TFT 、 太陽 電池などへの不純物

導入、あるいはイオンビームによるエッチング。 スパッタによる加工、さらにはイオンによるデポ ジション、改質などの分野に於いて用いられる。

イオンビームの直径が狭いものも使われるが、 これは物体の加工や処理というより物性の測定に 用いられることが多い。イオンビームが細い場合 は、質量分離機構を比較的簡単に設けることがで きる。これは唯石によってイオンの経路を彎曲さ せることにより質量の遊うイオンを区別するもの である.

ところが物質に何らかの処理を施すものの場合 は、イオンピームが広いほうが良い。同時に多く の対象物を処理できるからである。

このような場合、イオンを質量分離するのは容 易でない。もちろん磁石によって質量分離できる 、イオンビームの直径が大きいので現実には質量 分離がなされていない。

イオンビームのエネルギーは80keV~200keV程度 あってかなり大きい。また而ヒーム型の場合イオ ンピームの直径が大きい。このピームを曲げよう とすると、強い磁束密度を持った巨大な磁石が必 翌 で ある。 磁 石 の 直 径 は イ オ ン ピ ー ム の 直 径 よ り 当然大きくなくてはならない。またビームの曲が りに沿う円弧状の形状を持たなければならない。

このような巨大で強力な磁石を作るのは容易で ない。この磁石をイオン源のビーム出口に設置す るというのも難しいことである。

こういうわけで従来広い拡がりを持つビームを 発生するイオン額は質量分離機構を備えていなか った。

[発明が解決しようとする課題]

而ビームイオン源は、対象物の加工、改賞、不 -3-

出電極、加速電極、接地電極とを含み、引出電極 の全てのイオン通し穴に、対向磁石と対向電極と よりなり静磁場と電界とが互いに直交しイオンビ ームにも直交するようにしたウイーンフィルタを 設け、引出電極のイオン通し穴を通過したイオン のうち所望の質量のイオンのみがそれより後方の 加速電極の通し穴を通過することができるように した羽を特徴とする。

本発明のイオン額に於いては、引出電極のイオ ン通し穴の全てに直交電磁界よりなるウィーンフ ィルタを設ける。

・プラズマ電極、引出電極、加速電極、接地電極 のイオン通し穴は電極板に対して産角な方向に一 **単線上に並んでいる。**

このため引出電極のイオン通し穴をほぼ直進し たイオンのみがこれに続く加速電極、接地電極の イオン面し穴を通過することができる。

引出質極のイオン通し穴で経路を曲げられたイ オンは加速電極の板面に衝突してしまい、イオン

純物ドーピングなどに用いられる。対象物に照射 されるイオンは特定の1種類のイオンであること はずであるが、イオンピームのエネルギーが高くが望ましい。質量分離機構がないと、意図したイ オン以外のイオンも照射されることになり望まし

> ところがピーム径が広くイオンエネルギーが高 いので一対の大きい磁石によってピームの経路を 曲げるというような機構では質素分離のための構 成が大きくなりすぎて実用的でない。

イオン顔の寸法を殆ど増加させることなく、ピ ーム径の広いイオン飙に質量分離機構を設けるよ うにすることが本発明の目的である。

【課題を解決するための手段】

本発明の質性分離機構を備えたイオン源は真空 に引くことができ原料ガスを導入し放気によって これを励起しプラズマとするイオン顔チャンパと 、イオン飙チャンパからイオンヒームを引き出し 加速するためにイオンボチャンパの出口に設けら れイオン通し穴が面と直角な方向に一致するよう に弾たれた多孔電極板よりなるプラズマ電極、引

- 4 -

として外部へ取り出されない。

引出電極の通し穴を通過するイオンの運動エネ ルギーは一定であるので、この通し穴を直進する イオンはある一定の質量を持つものでなければな らない。これより大きい質量を持つもの、小さい 質量を持つものはウイーンフィルタで経路が曲げ られるので、次段の加速電極の通し穴を通過でき ないことになる。

ウイーンフィルタを通過する際の而と直角な方 向のイオンの速度をW、ウイーンフィルタに於け る静電界をE、磁界をBとすると、

$$\mathbf{B} \ \mathbf{w} = \mathbf{E} \tag{I}$$

が成立するもののみがウィーンフィルタを直進す ることができる。引出程慎でのイオンエネルギー がqV。とすると、イオン質量をMとして、

$$w = \left(\frac{2 q v_0}{M}\right)^{1/2}$$
 (2)

となる。従って、ある所定の質量Mを持つイオン のみを分離しようとする場合、(1)、②が成立する ように電界E、磁界Bの大きさを決めれば良い。

- 5 -

本発明に於いてはエネルギーが未だに低い引出 電極に於いてウイーンフィルタを設けているので 、砂電界Eが小さいものであっても良い事になる 。砂電界Eが小さいと電極構造や絶縁体構造が簡 略化され製作しやすい。

qVo は 1 keV 以下であることが多い。 加速電極を通過すると100keV程度に加速されるので加速電極より以降にケイーンフィルタを設けるときは大きいが電界を必要とする。 本発明はこのような困難がない。

[寒施例]

第 1 図は本発明の実施例に係るイオン源の假略 構成図。 第 2 図は 電極板の通し穴近傍のみの断面 図である。

イオン源は真空に引くことのできるチャンパ1 1に、原料ガスを導入し、放性によってガスをブラズマ化し、電極板の作用によってイオンビームとして引き出すものである。

放電はアーク放電、グロー放電、マイクロ放放 電などである。チャンパの外周號にはカスプ磁場

-7-

り抜けることができるのである。

引出程極2の通し穴7の周囲にはウィーンフィルク5が設けてある。第3図にこの部分の平面図を示す。

ウィーンフィルタ 5 は穴7の直径上に異極が対向するように並べられた永久破石20、21と、平行電極仮22、23とからなっている。

次7の周囲の開発材24は非磁性絶縁体よりなっている。水久磁石20、21は角形の磁石で磁化方向が平行電極板22に、23に立てた法線に対して低交するようになっている。平行電極板22 、23に立てた法線の方向をx方向、永久磁石の磁化方向をy方向、電極板に選角でイオンビームの進行する方向を2方向とする。

引出電極2の通し穴7を通ったイオンビームがどのような運動をするかを考察するために、ある…つの引出電極2の通し穴7の人口の中心を願点Oとする座標を考える。

道し穴の中心線1mが2軸になる。

引出推獲2の通し穴7の出口の中心をKとする

形成用磁石が収り付けてあることもある。

ここでは、チャンパ11に、フィラメント12 を設け、チャンパ11とフィラメント12の間にアーク放電を起こさせることによって原料がスをプラズマ化するパケット型イオン額を例示している。その他の形式のものにも木発明は同様に適用することができる。

4 枚の電極板がチャンバ11の出口に取り付けられている。これらは多数のイオン通し穴を穿った電極板である。 4 枚の電極板のイオン通し穴は板面と直角な方向に一直線上に揃っているものとする。

4 枚の電極板は、チャンパに近い方からブラズマ電極1、引出電極2、加速電極3、接地電極4である。これらに同一線上に並ぶ多数のイオン道し穴6、7、8、9が傘たれている。

板 面 の 方 向 を × y 方 向 と し こ れ と 直 角 な 方 向 を z 方 向 と す る。 つ ま り z 方 向 に イ オ ン 道 し 穴 6 、 7 、 8 、 9 が 一 直 線 上 に 並 ん で い る 。 z 軸 方 向 に 正 進 す る イ オ ン の み が こ れ ら 程 極 仮 の 通 し 穴 を 通

-8-

。引出電極2の通し次7の良さをLimとする。

加速電極の通し穴 8 の入口側の中心をしとする。この通し穴 8 の直径を D とする。引出電極 2 と加速電極 3 の距離を Ldとする。

平行電極板22、23には一定の電圧が印加されているので、×軸方向に砂電界Eが生ずる。これと改交するようy軸方向に砂磁場Bが存在する。

イオンの速度成分を (u 、 v 、 w) とすると、 電界は (E 、 0 、 0) 、 磁界は (0 、 B 、 0) と 替くことができる。

引出短極2の通し穴7での運動方程式は

$$Nu = qE - qwB \tag{3}$$

$$H v = 0 (4)$$

$$\dot{M}\dot{w} = quB$$
 (5)

となる。 ζ = u + i*とおくと、(3)、(5) は

$$M\zeta = qE + iqB\zeta \tag{G}$$

となるのでこれは解くことができて

-10-

- 9 -

$$\zeta = \frac{iE}{B} + C e^{iet}$$

$$\omega = \frac{q B}{M}$$
 (8)

となる。 t = 0 で u = u。、 w = v。とすると、

$$u = u_0 \cos u t - (v_0 - \frac{E}{B}) \sin u t$$
 (9)

$$w = \frac{E}{B} + v_{o}sinet + (v_{o} - \frac{E}{B})coset \qquad 00$$

さらに t = O で x = xoとすると、

$$x = x_0 + \frac{u_0}{sinst} - \frac{1}{s} (v_0 - \frac{E}{B})(1 - cosst)$$
 (11)

となる。四式から、2方向に直進するイオンピー ム (uo= O) がウィーンフィルタに入ってそのま ま直進するための条件は

$$\mathbf{v}_0 = \frac{\mathbf{E}}{\mathbf{R}}.\tag{12}$$

▼o= E B· である耶が分かる。これは(I)式と同じである。(2) 式によってイオンエネルギーqEd 、質量Mに関連

$$X = -\frac{1}{\theta} \left(\Psi_0 - \frac{E}{B} \right) \left(1 - \cos \beta \right)$$
$$- \left(\Psi_0 - \frac{E}{B} \right) \sin \beta \cdot Ld / \Psi_0 \quad (16)$$

$$\cong - (v_0 - \frac{E}{B}) \xrightarrow{\text{wLm}} (Ld + Lm/2) \quad (17)$$

▼o= E / B が成立するイォンの質量を用oとし、こ れよりも異だけ質量の異なるイオンがどれだけ偏寄 するかを考える。このようなイオンについて

$$W_0 = \frac{E}{B} = \left(\frac{2qV_0}{W_0 + \delta N} \right)^{1/2} = \left(\frac{2qV_0}{W_0} \right)^{1/2}$$
 (18)

$$= -\frac{(2qV_0)^{1/2}}{2N_0^{3/2}}\delta N \tag{19}$$

という式が成り立つ。これをXに代入して、

$$X = \frac{\delta H + Ln}{2H_0 \cdot V_0} \quad (Ld + Ln/2) \tag{20}$$

所望のイオンより質量の大きいイオン (8N>O)は 加速電極面に於いてx方向にずれ、質量の小さい イオン (6 M < 0) はー×方向にずれるということが 分かる。

づけることができる。

ウイーンフィルタの出口(×=lm)での速度 u 、変位×は、t=Lm/w。を代入することによって 得られる。そこで

$$\omega L m / w_0 = \beta \tag{13}$$

と書くと、

$$u = u_0 \cos \beta - (v_0 - \frac{E}{B}) \sin \beta \qquad (14)$$

$$x = x_0 + \frac{u_0}{\omega} - \sin \beta - \frac{1}{\omega} (w_0 - \frac{E}{m})(1 - \cos \beta)$$
 (15)

となる。 任 意 の xo(xo<D/2)、 uo(>0)に つ い て 分 布 を考慮して加速電極の通し穴8を通過できるかど うかを考察すべきであるが、それは複雑になるの で、 xo = 0、 uo = 0 というイオンビームについて 質量についての分散を考える。 また β が 1 よりか なり小さいとしてsinβ=βという近似をする。 加速電極3の面上でのx方向の変位をXとする

-12-

加速電極の通し穴の半径を Ax(=D/2)とする。 加 波 電 楓 の 通 し 穴 を イ オ ン が 通 る た め に は | X | < å x で なければならない。 質量分解能は X = áxを代入し

$$\frac{N_0}{\delta N} = \frac{\sigma Lm}{2\Delta x v_0} \qquad (Ld + Lm/2) \qquad (21)$$

を得る。次に2つの例について考察する。

【例1】引出電極でのエネルギー qYo=lkeV

通し次半径

引出種極通し穴の長さ

引出 • 加速電極問距離 Ld=20mm

所望のイオン種はp・である(No=31) とする。

これらの値から。 wo=7.88 × 104m/secとなり、 $\frac{M_0}{A_B} = 5.9 \times B$

$$E = 7.86 \times 10^4 B$$
 (23)

(i) ³¹P と⁵²Crとが質量分離できるためには質量 分解能No/iN が、

$$\frac{\text{No}}{\delta N} = \frac{31}{52 - 31} = 1.48 \tag{24}$$

であれば良い。この時(22)、(23)より

$$B = 0.25 \text{ Tesla}$$
 (25)

$$E = 1.97 \times 10^4 \text{ V/m}$$
 (26)

であれば良いので、

$$B = 1.7 \text{ Tesla} \tag{28}$$

$$E = 1.37 \times 10^{5} \text{ V/m}$$
 (29)

【例2】引出程極でのエネルギー qVo=100eV

通し穴半径 私 = 2

引出電極通し穴の長さ Lm=20mm

引出 • 加速電極問距離 Lot=20mm

所望のイオン雅はP'(Mo=31) であるとする。

$$\frac{\text{N}_{\circ}}{\text{IN}} = 18.7 \times \text{B} \tag{30}$$

$$E = 2.48 \times 10^{4} B \tag{31}$$

(i) a 1 P と c 2 C r と を 質 肚 分 解 す る た め の 磁 場 と 電 場 は (H o / 6 M = 1 . 4 8)

程度のこともあるので、小さい電場、磁場によっ て質量分離できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はイオン源の全体概略図。

第2図は冠極板の通し穴部分のみの断而図。

第3図は引出電極の通し穴部分のみの平面図。

1・・・・・・プラズマ 雅 極

2 * * * * * * 引 由 雅 極

3 • • • • • 加速電板

4 • • • • • 接 地 昭 極

5 · · · · · • • • 1 / - > 7 / n / 9

6・・・・・・プラズマ 紅極の 通し穴

7・・・・・引出電極の通し穴

8・・・・・加速電極の通し穴

9・・・・・接地電極の通し穴

12 • • • • • 7 4 5 8 2 1

20、21 • • 永久磁石.

2 2 、 2 3 • • 平行電極板

-17-

$$E = 1.97 \times 10^3 \text{ V/m}$$
 (33)

(jj) ³¹P と²⁸N₂とを質量分解するための磁場と電場は(Mo/8H=10.3)

$$B = 0.551 \text{ Tesla}$$
 (34)

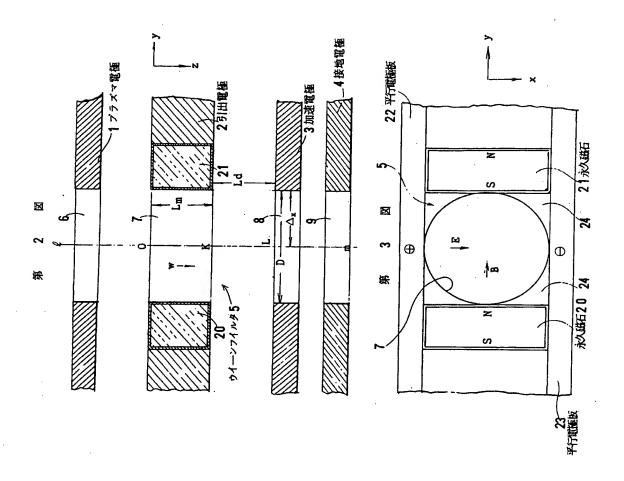
$$E = 13.7 \times 10^3 \text{ V/m}$$
 (35)

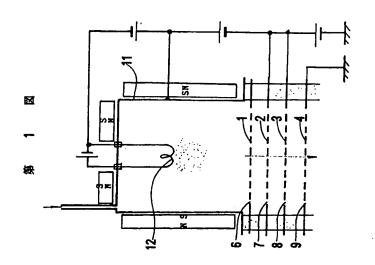
[発明の効果]

世来面ピーム型のイオン都は質量分離機構を持つものがなかったが、本発明の構造によって質量分離を行う事ができる。 イオンピーム 照射の際に不純物イオンが混入するのを防ぐ事ができる。

大面積を持つイオンピームの全体を勢曲させるのではなく、電極板の通し穴を通るイオンピームの全体を勢曲させるごとにウィーンフィルタを設けて質量分離している。磁石は小さいもので良い。で極板も比較的小さいもので足る。ただし通し穴ひとつひとつにクイーンフィルタを取り付けるので数多くの永久磁石、電極板を必要とする。

イオンエネルギーの低い時に関出分離するので 電場、磁場ともに小さいもので良い。 引出電極の 近傍でのエネルギーは 1 keV 以下である。 100eV





手続補正書 (自発)

平成 3 年 6 月 11 日

特許庁長官 植

1. 事件の表示

2. 発明の名称 質量分離機構を備えたイオン源

3. 補正をする者

特許出願人 事件との関係

 $\{i\}$ 京都市右京区梅津高畝町 47 番地

称 (394) 日新電機株式会社 代表者 小 松

4. 代 理

毎日東ビル705 🕿 06(974)6321

FAX 06 (972) 7077

氏 名 弁 型 士 (7988) 川 瀬 茂 樹 山瀬理



5. 補正の対象 X 丽

6. 補正の内容 第1図を別紙のとおり補正する



